

別添

交野市長 様

交野市役所本館地下保管安定器殻

PCB 分析調査業務委託契約

試験結果報告書

2025年 12月

帝人エコ・株式会社

目 次

1. 目的及び概要	1
2. 調査場所及び調査日	1
3. 調査実施機関	1
4. 調査内容	1
5. 関係法令	1
6. 分析結果及び判定結果	2

《添付資料》

添付資料① 試験分析報告書

添付資料② 拭き取り試験状況写真

1. 目的及び概要

交野市役所内に保管されている PCB 汚染廃棄物（ドラム缶）の濃度確認のため、ドラム缶毎に PCB 拭き取り試験を行った。

2. 調査場所及び調査日

場所：大阪府交野市役所

住所：大阪府交野市私部 1 丁目 1 番 1 号

調査日時：2025 年 11 月 17 日

3. 調査実施機関

名称：帝人エコ・サイエンス株式会社 茨木事業所

住所：大阪府茨木市南目垣 1-4-1

4. 調査内容

（1）拭き取り試験方法

ドラム缶 5 個のうち、3 個には安定器が入っていたため、無作為に安定器 5 個を抽出し試験を実施した。残り 2 個のドラム缶は空だったため、ドラム缶内部の壁面及び天板を対象に試験を行った。

（2）試験分析方法

廃棄物処理法施行規則第 1 条の 2 第 4 項に掲げる基準の検定方法

（平成 4 年厚生省告示第 192 号）

別表第 3 の第 2 拭き取り試験方法

5. 関係法令

以下の法令に遵守した作業及び分析を行った。

①ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年 6 月 22 日法律第 65 号）

②廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号）

③計量法（平成 4 年法律第 51 号）

④労働安全衛生法及びその他関係法

6. 分析結果及び判定結果

(1) PCB 廃棄物区分

表 6-1 に PCB 拭き取り試験の廃棄物区分を示す。

表 6-1 PCB 拭き取り試験の廃棄物区分

PCB廃棄物の区分	拭き取り試験 (PCB付着量)
高濃度PCB廃棄物	1mg/100cm ² 超
低濃度PCB廃棄物	0.1 μg (=0.0001mg)/100cm ² 超～1mg/100cm ² 以下
非PCB廃棄物	0.1 μg (=0.0001mg)/100cm ² 以下

(2) PCB 分析及び判定結果

以下に PCB 拭き取り試験結果及び判定結果を示す。

表 6-2 PCB 拭き取り試験結果及び判定結果

No	試料名	PCB (μg/100cm ²)	判定結果	試験分析 報告書 No
1	NP1	11	低濃度 PCB 廃棄物	25222940
2	NP2	0.8	低濃度 PCB 廃棄物	
3	NP3	2.8	低濃度 PCB 廃棄物	
4	P1	72	低濃度 PCB 廃棄物	
5	P2	13	低濃度 PCB 廃棄物	

添付資料①

試験分析報告書

【含有量試験】

2025年12月2日

交野市役所本館地下保管安定器殻PCB分析調査業務委託契約



大阪府No. 10226 振動

試験責任者

ページ 1 / 1

添付資料②

拭き取り試験状況写真

東芝姫路工場 埋設ピット対策工事 重機類拭き取り試験



内容：

PCB拭き取り試験

調査箇所：

NP1

測定日：

2025年11月17日

採取前



内容：

PCB拭き取り試験

調査箇所：

NP1

測定日：

2025年11月17日

採取サンプル

	<table><tr><td>内容：</td><td>PCB拭き取り試験</td></tr><tr><td>調査箇所：</td><td>NP2</td></tr><tr><td>測定日：</td><td>2025年11月17日</td></tr><tr><td></td><td>採取前</td></tr></table>	内容：	PCB拭き取り試験	調査箇所：	NP2	測定日：	2025年11月17日		採取前
内容：	PCB拭き取り試験								
調査箇所：	NP2								
測定日：	2025年11月17日								
	採取前								
	<table><tr><td>内容：</td><td>PCB拭き取り試験</td></tr><tr><td>調査箇所：</td><td>NP2</td></tr><tr><td>測定日：</td><td>2025年11月17日</td></tr><tr><td></td><td>採取サンプル</td></tr></table>	内容：	PCB拭き取り試験	調査箇所：	NP2	測定日：	2025年11月17日		採取サンプル
内容：	PCB拭き取り試験								
調査箇所：	NP2								
測定日：	2025年11月17日								
	採取サンプル								

	内容： PCB拭き取り試験
	調査箇所： NP3
	測定日： 2025年11月17日
	採取前
	内容： PCB拭き取り試験
	調査箇所： NP3
	測定日： 2025年11月17日
	採取サンプル

	内容： PCB拭き取り試験
	調査箇所： P1
	測定日： 2025年11月17日
	採取前
	内容： PCB拭き取り試験
	調査箇所： P1
	測定日： 2025年11月17日
	採取サンプル

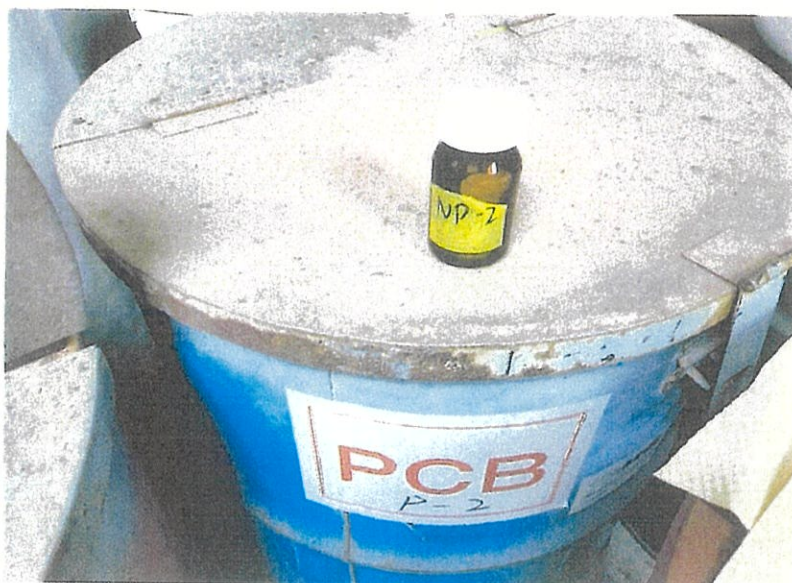


内容：
PCB拭き取り試験

調査箇所：
P2

測定日：
2025年11月17日

採取前



内容：
PCB拭き取り試験

調査箇所：
P2

測定日：
2025年11月17日

採取サンプル